S	earcn	Notes	

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent un Reexamination
10/766,544	INAHARA ET AL.
Examiner	Art Unit

Yvonne R. Abbott

der Art Unit 3644

SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
119.	677	7/31/2007	YRA
	651		
	665		
	666		
N	602		
	606	A	R

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	

SEARCH (INCLUDING SEAF)
	DATE	EXMR
PLUS search	7/31/07	413
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
•		1
·	 	